

宇宙物理実験研究室 阿部 祐輝

研究背景

→ダークマターの分布の解明

そのために...

①我々の銀河からの放射と区別
 ②redshiftから奥行き方向を決定





PI:首都大 大橋 2015年打ち上げ提案中 ^{ダークマター} 銀河(1万度)



WHIM(10万~1000万度) 銀河団(1000万度~)

TES型X線マイクロカロリメータとは

○X線光子のエネルギーを素子の温度上昇として検出する装置 ○TES温度計(Transition Edge Sensor):

X-ray energy thermometer E thermometer E thermal C thermal

エネルギー分解能 $k T^2 C / \alpha$ $\Delta E_{\rm FWHM} \propto 1$



超伝導遷移端を温度計として利用

温度計感度: $\alpha = \frac{d \log R}{d \log T}$

これまでの研究成果



○ 分解能の内訳

Au 吸収体 ΔE rnuzicisote Δ*E*FWHM 120x120x1.5 um^3 2.5eV 4.8eV **Excess** Johnson Excess noise $\frac{\Delta E}{4.1 \text{eV}} \begin{cases} \Delta E \text{ tes} \\ 3.5 \text{eV} \end{cases}$ 1.44eV 3.12eV **Excess Phonon** Johnson noise 2.77eV 1.08eV Phonon noise 1.16eV TES本来 *∆ E*読み出し 1.61 eV 2.1e\ (取り除けないノイズ)

TMU146-4d

TES x200umx200um

これまでの研究成果

○ 何が分解能を制限しているか…

① ΔE パルスばらつき

- 熱浴の温度揺らぎ(冷凍機の温度安定度)
- X線入射位置依存性
 - →吸収体以外の部分にX線が照射

 $2\Delta E$ excess Phonon

- 熱浴の温度揺らぎ
- 希釈冷凍機内部の熱輻射

③ Δ E 読み出し

- SQUID回路からのノイズ
- 測定機器からのノイズ

本研究の目的





希釈冷凍機(OXFORD社製)







エネルギー分解能:4.2eV@5.9keVを達成(2月5日現在)

→日本記録更新!!





1K potからの輻射をシールド→Excess Phononを抑制



考察-エネルギー分解能へ寄与



Excess Phononは大きく変化せず、パルスのばらつきが減少

考察

○ パルスのばらつき
 TESにより近い位置で入射X線をコリメートすることで、
 Au吸収体にのみX線が照射



ばらつきの原因となっていた吸収体以外への照射が減少



分解能の更新

まとめと今後の課題

- 今回の実験で自作素子TMU146-4dの再測定を行なった
- エネルギー分解能4.2eVを達成した
- 熱輻射対策ではノイズの変化が見られず、分解能更新の 要因はコリメータの寄与が大きい。
- 今後、測定機器を見直し、
 読み出しノイズの抑制を進め、更なる分解能更新を目指す
 →性能の良い測定機器に変更後、読み出しノイズが削減



3eV台達成の見込み

Noise analysis of TMU146 – 2007 version



Noise analysis of TMU146 – 2009 4.2 eV



Breakdown of energy resolution of TMU146 -2007 4.8 eV 読み出しノイズの結果を反映させたもの **Excess Johnson** 0.78 eV **Excess** noise **Excess Phonon** 2.94 eV ΔE_{TES} 3.3 eV 2.79 eV Johnson noise 0.93 eV Conventional ∠ E_{Baseline} Phonon noise noise 4.2eV 1.07 eV 1.42 eV ∠ E_{readout} Readout noise 2.58 eV

横河オシロの設定説明とbit数

Sample Rate	Sample Number RL=Record Lengthと呼ぶ	平均数	Band Width	丫軸
2MS / s	10k	340	500 kHz	200mV/div
Sample rate 一秒間に何sampleデータを取得するか。今回は2MS/sなので、1sample取るのに、5×10の-5乗秒(2M Hz) Sample numberは一回に取るデータのデータ長。ある長さのデータ(Band width)をsample nmberで割った値が、横軸の細かさ 平均数 この回数だけ同じデータを取得し、誤差を少なくしている Band Width データ取得する周波数範囲 Band width 500kHz 10k個のデータ点でデータ取得 つまり、50Hzづつの離散的データが得られる				

縦軸の範囲は 何mV/divにするかで決まる。目盛は上下5個ずつだったと思うので、 200 mV/divであれば 1Vppの範囲でデータ取得できる。 今回我々の用いたADCは13bitだったので、2の13乗で8192個のデータをとれる。 データの間隔は2V/8192=0.244 mV 。つまり、0.244 mV 毎の決定精度しかないことになる。 (0.122mVの倍数のデータが一番影響を受けてしまう) これがフーリエ変換するときに、乗ってきてしまっている。 16bitであれば、66536個のデータが取得でき、0.0305mVまで決定精度が上昇するので、 観測されるノイズに対する測定系の寄与も減少する

カロリメータの特徴

もともとはAXAF(現Chandra)に搭載予定でアメリカが1980年代に開発開始。 その後、カロリメータはASTRO-Eに搭載されることになるが、2000年打ち上げ失敗

2005年ASTRO-E2が打ち上げられ、軌道上で60mK到達、7eVの性能を確認⇒Heの蒸発により天体観測は行われず

- 非分散型検出器であり、X線の検出効率が高い
- 1keV以上では回折格子よりもエネルギー分解能がよい
- 広がった天体を観測しても性能劣化がない(回折格子は点源にしか使えない)
 -カロリメータなら超新星残骸、銀河団などの広がった天体O.K.
- そのエネルギー分解能から精密なプラズマ診断(温度決定)
- ~100km/sレベルの運動決定(ドップラーシフト。CCDでは1000km/sレベル)



半導体カロリメータ

半導体カロリメータ:温度感度αが一桁台。それでも分解能は、4eV台まで達成されている(LTD12 L.kelley) 手作りに近い製作方法⇒たくさんの素子を並べるアレイ化が困難。

読み出しにJFETを用いているため、130 Kで読み出さなくてはいけない。

XRS(すざくに乗っていたものやASTRO-Hにのるもの)では時定数が長すぎる。⇒明るい天体が見れない





 $Hg_{1-x}Cd_{x}Te$, x = 0.16, 790 × 790 × 6 μm

